⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出題公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-220428

H 01 L 21/027 B 05 C 11/08 6804-4F	3日
B 05 D 1/30 G 03 F 7/16 5 0 2 6906-2H 7376-5F H 01 L 21/30 3 6 1 B 7376-5F E 審査請求 未請求 請求項の数 4 (全3	ョ頁)

図発明の名称 ホトレジストの塗布方法及び装置

②特 願 平1-40242

②出 頭 平1(1989)2月22日

⑫発 明 者 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 鉿 木 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 小野 記 久 雄 爾発 明 究所内 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 明 者 西 信武 彻発 **究所内** 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 勿出 願 人

邳代 理 人 弁理士 小川 勝男 外2名

明 組 書

1.発明の名称

ホトレジストの強布方法及び装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 半導体製造工程のホトレジスト塗布工程において、基板上に滴下したホトレジストを前記滴下したホトレジストを前記滴下したホトレジストを基板上に吹付け圧力により前記ホトレジストを基板上に均一に強布することを特徴とするホトレジストの強布方法。
 - 2.特許請求の範囲第1項において、ホトレジストを塗布する雰囲気をホトレジスト溶剤雰囲気 又は不活性ガスとし、陽圧であることを特徴と するホトレジスト塗布装置。
 - 3. 特許請求の範囲第1項に記載のホトレジスト の塗布方法において、吹付けガスをホトレジス ト培剤ガス又は不活性ガスであることを特徴と するホトレジスト塗布装置。
 - 4、特許請求の範囲第1項に記載のホトレジストの塗布方法において、ホトレジストに吹付ける

液体をホトレジストを特解しない液体であることを特徴とするホトレジスト独布方法。

3. 発明の詳額な説明

(産業上の利用分野)

本発明は半導体業子形成方法に保り、特に大面 積基根にホトレジストを均一に兼布する方法及び 装置に関する。

〔従来の技術〕

近年の半導体装置、特に被晶平面デイスプレイにおける薄膜半導体(以下、TFT: Ihin Fila Transiators と総称する)基板には、高密度化、大面積化が強く要望されている。このため各種半導体製造は、高精度化、大型化の方向にある。 世来半導体素子の微細パターン形成には写真会としては、スピンコート法、ロールコート 独等がある。なお、この種の方法として関連するものには例えば半導体研究個異会編集・半導体研究一14巻、第51頁から第68頁、工業関連会発行が挙げられる。

〔発明が解決しようとする課題〕

本発明の目的は大面積角型基板にホトレジスト を均一に強布する方法及び装置を提供することに ある。

【無膩を解決するための手段】

上記目的は、ホトレジスト溶剤ガス陽圧雰囲気中で、角型基板の一辺よりホトレジストを随時必要量ずつ液下しなから、その後力よりホトレジス

以下、本発明の一実施例を第1図により説明す

第1回の1は平面デイスプレイパネルに用いる 例えば石英、ガラス、ブラスチツク等の基板であ る。2は基板固定用のサセプタであり、サセプタ 2上に基板1をのせ、吸引吸着法等により固定す る。前記基板1上にレジスト湾下ノズル3及びガ ス又は液体吹付けノズル4がサセプタ2と平行に ガイドレール5に取けてあり、ガイドレール上を スムーズに移動するよう設置してある。また、チ ヤンパー6にはホトレジスト諸剤ガス又は不活性 ガス入口7と排気口8が設けてあり、排気口8に はチャンパー内を隠圧になるように興節する弁9 が設置してある。ホトレジスト塗布は基板の蟯A よりホトレジストを滴下しながらホトレジスト落 朔ガス又は不活性ガス等により、ホトレジスト演 下した後方より、ガス圧力によつてホトレジスト を均一な順厚に延ばしていく。また、さらに均一 な際厚にしたい場合は、一度レジスト塗布した基 根面上をレジストを消下せずに、ガスのみを吹付

ト海剤ガス又は不活性ガス又はホトレジストを溶 解しない液体を吹付け、吹付け圧力によりホトレ ジストを均一に護厚を延ばすことにより、達成さ れる。

(作用)

ガス又は液体の吹出し圧力はスピンコート流の 遠心力のように働く。また、ホトレジストト流では 必要量のみを随時滴下するので捨てるホトレシスト を関これば必要最小限量のホトレジストで 装置によれば必要最小限量のホトレジストレジスト で 積角型基板上においても均一な膜厚でホトレジスト トを塗布することができるので、大型基板において も関細パターンを形成することができる。

また、ホトレジスト溶剤ガスを陽圧にするとホトレジスト溶剤の障剤が抑制されるため、ホトレジストは硬化を抑制されるので、ホトレジストの 粘性は変化しなくなる。それによつて、ガス又は 液体圧力によりホトレジストを均一に延ばすこと が出来る。

(突施例)

け、ガスノズル4を基板にそつて何度か往復させ ることによりさらに均一な酸厚となる効果がある。

次に、他の実施例を第2回により説明する。第 2回のごとく、レジスト海下ノズル10及びガス吹出しノズル11を固定し、基板12を前記し、 スト海下ノズル10及びガス吹出しノズル110 アをノズル10及びガス吹出しノズル110 でより、海下したホトレジストを延ば送り とホトレジスト海下時間とタイミングを顕 とホトレジスト海下も出来 ことにより連続強布も出来

また、他の実施例として、第1図においてガス 吹付けノズル4よりホトレジストを溶解しない被 体を吹付けても同等の効果がある。

[毎明の効果]

本発明によれば、大面積角型基板においても、 基板上にホトレジストを必要最小吸量で均一な膜 厚に塗布することが出来るのでホトエ程のホトレ ジスト使用量を少なくでき、基板の単価が下がり、 また、均一な稼い順厚のホトレジストを塗布出来

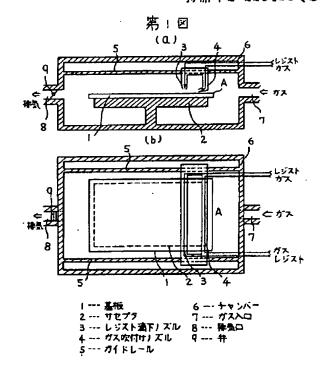
特開平2-220428(3)

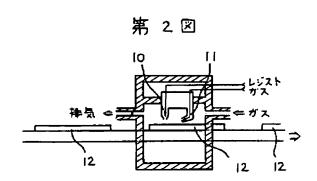
るため微細加工が容易になる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a) は本発明の一実施例の縦断面図、 第1図(b) は第1の実施例における平面図、第 2回は第2実施例における縦断面図である。 1…基板、2…サセプタ、3…レジスト海下ノズ ル、4…ガス吹出しノズル、5…ガイドレール、 6…チャンパー、7…ガス入口、8…排気口、9 …弁。

代理人 井運士 小川腊東海岸





- 10-- レジスト流下ノズル
- 11- ガス吹出L 1 ズル
- 12 --- 基板